

© 1992

РЕЗОНАНСНОЕ ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЗВУКА НА ГРАНИЦЕ ЖИДКОСТЬ—КРИСТАЛЛ

B. I. Альшиц, A. H. Даринский, A. L. Шувалов

Теоретически исследована резонансная трансформация полного отражения звука в полное прохождение на границе жидкость—кристалл, обусловленная взаимодействием с оттекающей волной, порождаемой «быстрой» рэлеевской волной в подложке. Это явление сопровождается также эффективным возбуждением в подложке поверхностной волны. Проанализированы случаи падения плоских волн и монохроматического пучка гауссовой формы. В качестве примера проведены численные расчеты для гексагональных подложек (в частности, из ВТСП материала), граничащих с жидким азотом и жидким гелием.

Как известно, при падении акустического пучка из жидкости на границу с твердым телом под углом $\theta \approx \theta_R \arcsin(v_f/v_R)$ (v_f — скорость звука в жидкости, v_R — скорость рэлеевской волны на свободной поверхности твердого тела) возникает явление незеркального отражения, обусловленное резонансным взаимодействием пучка с волной, оттекающей в жидкость (эффект Шоха) [1]. Теория этого явления была развита в [2] для случая, когда угол θ_R превышает угол θ_L полного внутреннего отражения на границе жидкость—изотропное твердое тело. Однако если подложка является анизотропной, то может оказаться, что $\theta_R < \theta_L$ ($v_R > v_L$ на рис. 1). Поскольку в области $\theta < \theta_L$ наряду с отражением существует преломление, то при $\theta \approx \theta_R < \theta_L$ следует ожидать резонансных особенностей в поведении как отраженного, так и проходящего пучка. В частности, численные расчеты для плоских волн, падающих из жидкости на кристаллические подложки различной симметрии, указывают на возможность существования резких минимумов коэффициента отражения [3, 4] (причем в силу свойств взаимности [4, 5] аналогичный эффект должен возникать и при падении звука из кристалла на границу с жидкостью).

В настоящей работе явление резонансного отражения и прохождения звука исследуется аналитически как в плосковолновом представлении, так и применительно к ограниченным пучкам. В частности, показано, что в общем случае (триклинная подложка) резкий минимум коэффициента отражения плоских волн (обращающийся в нуль при достаточно малом значении параметра $\rho_f v_f / \rho v_R$, где ρ_f и ρ — плотности жидкости и подложки) обусловлен взаимодействием с псевдоверхностной волной, характеризующейся двойным оттеканием — в жидкость и в подложку. Проанализирована ситуация, возникающая при малом изменении ориентации плоскости падения относительно положения, при котором она совпадала с плоскостью симметрии упругих свойств подложки. В этом случае полное отражение звука, падающего из жидкости на подложку или наоборот, может трансформироваться для резонансных углов падения в полное отражение. Кроме этого, исследованы резонансные особенности поверхностного волнового поля, возбуждаемого в подложке. В качестве иллюстрации полученные аналитические результаты конкретизированы для случая поперечноизотропной подложки.

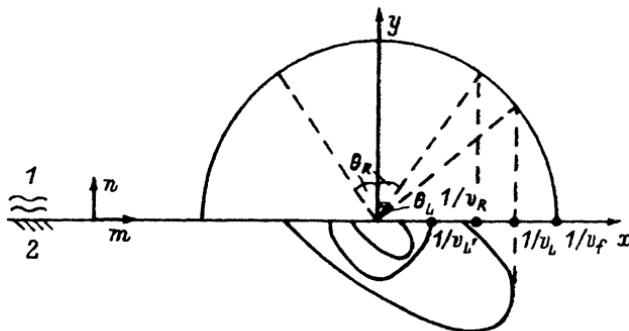


Рис. 1. Сечения поверхности медленности плоскостью падения.

1 — жидкость, 2 — кристалл.

1. Плоские волны

Пусть из идеальной (невязкой) жидкости на кристаллическую подложку падает акустическая волна (для обозначения ее параметров будем использовать индекс «*i*» — «incident»)

$$u_i = b_i \mathcal{A}_i \exp [ik_x(x + p_i y - vt)], \quad (1)$$

где $x = mr$; $y = nr$; $p_i = -\operatorname{ctg} \theta = -(v^2/v_f^2 - 1)^{1/2}$; $v = v_f/\sin\theta$ — «приведенная» скорость. На границе раздела эта волна вызывает силу

$$f_i = -ik_x b_i \mathcal{L}_i n \exp [ik_x(x - vt)], \quad (2)$$

где $\mathcal{L}_i = \rho_f v^2 \mathcal{A}_{iy}/p_i$. Нормируем величины \mathcal{A}_{iy} , \mathcal{L}_i условием $2\mathcal{A}_{iy}\mathcal{L}_i = 1$. Тогда

$$\mathcal{A}_{iy} = (p_i / 2\rho_f v^2)^{1/2}, \quad \mathcal{L}_i = (\rho_f v^2 / 2p_i)^{1/2}. \quad (3)$$

Отраженная от границы раздела волна характеризуется параметром $p_r = -p_i$; следовательно, $\mathcal{A}_{ry} = i\mathcal{A}_{iy}$, $\mathcal{L}_r = -i\mathcal{L}_i$ (для параметров отраженной волны используется индекс «*r*» — «reflected»). В подложке падающая из жидкости волна возбуждает три волновые моды, так что суммарное волновое поле имеет вид

$$u = e^{ik_x(x - vt)} \begin{cases} (b_i \mathcal{A}_i e^{ik_x p_i y} + b_r \mathcal{A}_r e^{ik_x p_r y}), & y > 0, \\ \sum_{a=1}^3 b_a \mathbf{A}_a e^{ik_x p_a y}, & y < 0, \end{cases} \quad (4)$$

где \mathbf{A}_a — векторы поляризации волн в подложке. Коэффициенты b_i , b_a определяются из граничных условий.

Допустим, что плоскость падения, задаваемая векторами m , n , совпадает в подложке с плоскостью симметрии или ортогональна оси симметрии четного порядка,¹ а внешняя полость рефракции на рис. 1 соответствует сдвиговой волновой ветви с поляризацией, ортогональной плоскости $\{m, n\}$. Рассмотрим область значений угла падения θ , для которой $v_L < v < v_f$ (рис. 1). При этом в

¹ Случай несимметричной ориентации плоскости падения обсуждается в разделе 4.

подложке возникают преломленная горизонтально поляризованная волна и две неоднородные моды, локализованные на границе. Для параметров локализованных мод будем использовать индексы $\alpha = 1, 2$ ($\operatorname{Im}(p_{1,2}) < 0$), для параметров преломленной («transmitted») волны — индекс $\alpha = t$ (вместо $\alpha = 3$ в формуле (4); $p_t = -\operatorname{ctg}\theta_t$, θ_t — угол преломления). Волновое поле в подложке вызывает на границе упругую силу

$$\mathbf{f} = \partial \mathbf{n} = \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 + \mathbf{f}_t \equiv -ik_x \exp[ik_x(x - vt)] \sum_{\alpha} (b_{\alpha} \mathbf{L}_{\alpha}), \quad \alpha = 1, 2, t, \quad (5)$$

где $\hat{\sigma}$ — тензор напряжений, \mathbf{La} — амплитуда силы, для которой принимается обычная нормировка [6] $2A\alpha La = 1$. Границные условия, состоящие в требовании непрерывности нормальных компонент смещений и упругих сил на границе раздела, для рассматриваемой задачи отражения—преломления в плоскости $\{m, n\}$ можно записать в виде

$$b_i \zeta_i + b_r \zeta_r = \sum_{\alpha} b_{\alpha} \zeta_{\alpha}, \quad \alpha = 1, 2, t, \quad (6)$$

где ζ_i , ζ_r , ζ_{α} — четырехкомпонентные векторы

$$\zeta_i = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_{iy} \\ 0 \\ \mathcal{L}_i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \zeta_r = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_{ry} \\ 0 \\ \mathcal{L}_r \\ 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} \mathcal{A}_{iy} \\ 0 \\ -\mathcal{L}_i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \zeta_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ L_{tz} \end{pmatrix}, \quad \zeta_{\alpha} = \begin{pmatrix} A_{\alpha y} \\ L_{\alpha x} \\ L_{\alpha y} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2. \quad (7)$$

Из (7) видно, что в соответствии с требованиями симметрии вектор \mathbf{f}_t , упругой силы, связанной с горизонтально поляризованной модой, перпендикулярен векторам упругих сил остальных волновых мод. Поэтому в силу граничных условий (6) амплитуда b_t преломленной волны должна обращаться в нуль, т. е. падающая из жидкости волна испытывает полное отражение. При малом отклонении плоскости падения от плоскости $\{m, n\}$ на угол $\Delta\varphi$ возникает преломленная волна, амплитуда которой, вообще говоря, мала в меру малости $\Delta\varphi$. Однако при определенных условиях амплитуда преломленной волны резонансным образом нарастает вблизи некоторых критических значений угла падения. Как уже указывалось в начале статьи, для возникновения подобного резонанса достаточно, чтобы на свободной поверхности подложки скорость v_R двухпарциальной волны Рэлея в симметричной сагittalной плоскости $\{m, n\}$ превышала скорость предельной волны v_L (рис. 1). Тогда при добавлении жидкости рэлеевское волновое решение порождает решение для псевдоверхностной волны, которая при распространении в плоскости $\{m, n\}$ оттекает в жидкость, а при отклонении волновой нормали от плоскости $\{m, n\}$ — оттекает и в жидкость, и в подложку. Именно взаимодействие с модой, оттекающей в подложку, приводит к резонансному нарастанию преломленной волны для углов падения $\theta \approx \theta_t = \arcsin(v_f/v_R)$, где v_f/v_R — действительная часть скорости оттекающей волны (соответственно отраженная волна при этом наряду с обычным шоковским резонансом будет иметь минимум амплитуды). Данные качественные соображения лежат в основе выполненного ниже аналитического исследования.

Вернемся к задаче отражения в плоскости упругой симметрии $\{m, n\}$. Решая систему уравнений (6), (7), получаем для коэффициента отражения $R = b_r/b_i$ следующее соотношение:

$$R(v) = i \frac{F(v) + \rho_f / \rho p_i(v)}{F(v) - \rho_f / \rho p_i(v)}, \quad (8)$$

где

$$F(v) = \frac{L_{1x}L_{2y} - L_{2x}L_{1y}}{\rho v^2 (A_{1x}L_{2y} - A_{2x}L_{1y})}. \quad (9)$$

В Приложении доказано, что функция $F(v)$ является чисто мнимой. Кроме того, поскольку при $v = v_R$ ($v_R > v_L$) двухпарциальная рэлеевская волна удовлетворяет граничному условию механически свободной поверхности подложки, т. е. $L_1 \parallel L_2$ при $v = v_R$, то $F(v_R) = 0$. Таким образом, для углов падения θ , близких к θ_R , из (8) следует выражение

$$R(v) \approx i \frac{v - v_R - iv'_{lf}}{v - v_R + iv'_{lf}}, \quad (10)$$

где

$$v'_{lf} / v_R = v (\rho_f v_f / \rho v_R), \quad (11)$$

$$\nu = -i (v_R^2 - v_f^2)^{-1/2} [dF(v)/dv]_{v=v_R}, \quad (12)$$

v — действительная константа.

При отклонении плоскости падения от симметричной ориентации $\{m, n\}$ на некоторый угол $\Delta\varphi$ четырехкомпонентные векторы $\zeta_a = (A_{ay}, L_a)$, отвечающие волновым модам в подложке, уже не содержат нулевых компонент. Поэтому для коэффициента отражения из системы (6) при $\Delta\varphi \neq 0$ вместо выражения (8) получаем

$$R(v, \Delta\varphi) = i \frac{F(v, \Delta\varphi) + \rho_f / \rho p_i(v)}{F(v, \Delta\varphi) - \rho_f / \rho p_i(v)}, \quad (13)$$

где

$$F(v, \Delta\varphi) = \frac{[L_1 L_2 L_3]}{\rho v^2 [G_1 G_2 G_3]}, \quad G_a = \begin{pmatrix} A_{ay} \\ L_{ax} \\ L_{az} \end{pmatrix}, \quad (14)$$

квадратные скобки обозначают детерминант матрицы, которая составлена из компонент векторов, заключенных в эти скобки. Отметим, что при $v > v_L$ функция $F(v, \Delta\varphi)$ является, вообще говоря, комплексной (в отличие от чисто мнимой функции $F(v, 0) \equiv F(v)$; см. (9)). Допустим, что угол отклонения $\Delta\varphi$ мал: $|\Delta\varphi| \ll 1$. В силу симметрии упругих свойств относительно плоскости $\{m, n\}$ разложение функции $F(v, \Delta\varphi)$ по $\Delta\varphi$ содержит только четные степени. Следо-

вательно, из (13) в первом порядке малости получаем, используя вместо v переменную $k_x = \omega/v$ (для удобства последующего интегрирования в случае волновых пакетов)

$$R(k_x, \Delta\varphi) \approx i \frac{k_x - k_l - i(k'_l - k'_{lf})}{k_x - k_l - i(k'_l + k'_{lf})} \quad (15)$$

где

$$k_l = \omega/v_l, \quad (k_l - k_R)/k_R = \lambda (\Delta\varphi)^2, \quad k_R = \omega/v_R,$$

$$k'_l/k_R = \eta (\Delta\varphi)^2, \quad k'_{lf}/k_R = \nu (\rho_f v_f / \rho v_R), \quad (16)$$

λ, η — действительные константы, задаваемые соотношением

$$\lambda + i\eta = \frac{[\partial^2 F(v_R, \Delta\varphi) / \partial \varphi^2]_{\Delta\varphi=0}}{2v_R [\partial F(v, 0) / \partial v]_{v=v_R}}. \quad (17)$$

Полюс коэффициента отражения $k_p(\Delta\varphi) = k_l + i(k'_l + k'_{lf})$ задает волновой вектор оттекающей волны, порождаемой рэлеевским волновым решением в подложке и содержащей две объемные парциальные моды, одна из которых оттекает в жидкость, другая — в подложку (амплитуда последней обращается в нуль при $\Delta\varphi = 0$). Поскольку всегда $\text{Im}(k_p) > 0$ в силу энергетических соображений, то $v, \eta > 0$.

Нетрудно убедиться, что при падении горизонтально поляризованной сдвиговой волны из подложки на границу с жидкостью коэффициент отражения описывается выражением

$$\tilde{R}(k_x, \Delta\varphi) \approx i \frac{k_x - k_l - i(k'_{lf} - k_l)}{k_x - k_l - i(k'_l + k'_{lf})}, \quad (18)$$

т. е. рассматриваемое явление обладает взаимностью по отношению к замене падающей волны на преломленную, и наоборот. Отметим, что выражение (18) допускает предельный переход $\rho_f v_f / \rho v_R \rightarrow 0$ (в отличие от формулы (15)). Отсюда следует, что величины k_l, k'_l в первом порядке малости совпадают с соответствующими параметрами оттекающей волны, возникающей на свободной границе подложки при отклонении волновой нормали от направления распространения рэлеевской волны.

Заметим, что в «обычной» для эффекта Шоха ситуации $v_f < v_R < v_L$ (рис. 1) и при дополнительном учете поглощения ультразвука в подложке коэффициент отражения при $k_x \approx k_R$ описывается, как известно [2], выражением того же типа, что и (15), с заменой $k_l + ik'_l$ на $k_R + ik'_R$, где k'_R — параметр затухания рэлеевской волны в подложке. Коэффициент резонансного отражения от свободной границы кристалла вблизи «быстрой» рэлеевской волны (v_R, v_L ; см. [1]) при учете поглощения будет также иметь аналогичную структуру, которая получается из (18) при замене k'_{lf} на параметр диссипативного затухания оттекающей волны.

Рассмотрим коэффициент прохождения, который определим равенством $T = b_i/b_r$. С учетом принятой выше нормировки ($2A_s S_i = 2A_s S_r = 2A_a L_a = 1$) имеет место соотношение $F_{ra} = (-\omega k_x/4) |b_a|^2$, $a = i, r, t$, где F_{ra} — нормальная ком-

поненты плотности потока энергии, связанной с соответствующей волновой модой. Таким образом, $|R|^2 = |b_r/b_i|^2 = P_{\text{д}}/P_{\text{н}}$, $|T|^2 = P_{\text{н}}/P_{\text{д}}$ и в силу непрерывности потока энергии получаем $|R|^2 + |T|^2 = 1$.² Из последнего равенства и формулы (15) для коэффициента R находим выражение для коэффициента T (с точностью до фазы Φ).

$$T(k_x, \Delta\varphi) \approx 2e^{i\Phi} \frac{(k_x k_{ff}')^{1/2}}{k_x - k_i - i(k_i' + k_{ff}')}.$$
 (19)

Отметим, что линейная зависимость амплитуды преломленной волны b_t от угла отклонения плоскости падения $\Delta\varphi$ относительно симметричной ориентации, конечно, не противоречит требованиям симметрии. Действительно, так как вектор упругого смещения плоской волны определен с точностью до знака, то условие, накладываемое на амплитудные множители b_a в силу симметрии, имеет вид $|b_a(\Delta\varphi)| = |b_a(-\Delta\varphi)|$. Очевидно, это условие для преломленной волны выполняется, поскольку $b_t = 0$ при $\Delta\varphi = 0$ (в отличие от рассмотренного выше случая отраженной волны, для которой $b_t \neq 0$ при $\varphi = 0$).

Согласно (13), (19), коэффициенты R, T при заданном $\Delta\varphi \neq 0$ резко зависят от изменения угла падения θ вблизи $\theta_1 = \arcsin(v_f/v_i)$: величина $R(k_x)$, которая при $|k_x - k_i| \gg k_i', k_{ff}'$ близка к единице, имеет в окрестности точки $k_x = k_i(\Delta\varphi)$ узкий минимум шириной порядка $(k_i' + k_{ff}')$ (соответственно $T(k_x)$ — такой же узкий максимум; см. рис. 2, а, б). Фазы данных коэффициентов меняются на величину порядка 2π в указанной области. При этом экстремальные значения $|R(k_i, \Delta\varphi)|, |T(k_i, \Delta\varphi)|$ радикальным образом меняются в зависимости от соотношения между малыми параметрами оттекания k_i' и k_{ff}' . Действительно, $|R| = 1, T = 0$, при $k_i' = 0$, т. е. $\Delta\varphi = 0$; $R(k_i, \Delta\varphi) = 0, |T(k_i, \Delta\varphi)| = 1$ при значении $\Delta\varphi$, отвечающем равенству $k_i' = k_{ff}'$; при дальнейшем возрастании $|\Delta\varphi|$ (в рамках условия $(\Delta\varphi)^2 \ll 1$) величина $|R(k_i, \Delta\varphi)|$ вновь возрастает, а $|T(k_i, \Delta\varphi)|$ — убывает. Таким образом, при малых поворотах $\Delta\varphi$ плоскости падения может происходить резкая трансформация от полного отражения к полному прохождению.

Определим коэффициенты S_α ($\alpha = 1, 2$), характеризующие возбуждение в подложке поверхностных мод $u_\alpha = u_\alpha e_\alpha$ при падении из жидкости волны $u_i = u_i e_i$ (e_α, e_i — единичные орты поляризации, причем e_α — комплексные векторы) как отношение соответствующих амплитуд: $S_\alpha = (u_\alpha e_\alpha^* / u_i e_i)_y = 0 = (b_\alpha A_\alpha e_\alpha^* / b_i A_i e_i)$, где $*$ — знак комплексного сопряжения. При $\theta \approx \theta_R$ и $\Delta\varphi = 0$, вычисляя отношение b_α/b_i из системы уравнений (6), (7), повторяя рассуждения, использовавшиеся при выводе формул для коэффициентов R, T , и учитывая принятую нормировку векторов A_α, A_i , получаем

$$S_\alpha \approx M_\alpha \left(\frac{\rho_f v_f}{\rho v_R} \right) \frac{v_R}{v - v_R + iv_{ff}'},$$
 (20)

где

² Очевидно, в данном случае коэффициент отражения $R = b_r/b_i$ одновременно характеризует отношение амплитуд: $|R| = |u_r|/|u_i|$ (поскольку $|A_r| = |A_i|$). С другой стороны, $|u_r|/|u_i| = |TA_f|/|A_i|$, т. е. для вычисления отношения амплитуд необходимо домножить коэффициент $|T|$ (см. (18)) на отношение абсолютных величин нормированных векторов поляризации $|A_f|/|A_i| = |\rho_f v_f^2 p_i/(c_{45} + p_i c_{44})|^{1/2}$ (c_{45}, c_{44} — упругие модули подложки), которое при $v = v_R$ имеет значение порядка $(\rho_f v_f v_R / \rho v_f^2)^{1/2}$, где v_t — скорость преломленной волны.

$$M_a = - \left\{ \frac{\rho v_R^2}{n e_a \hat{e}_a [m + p_a(v_R) n]} \right\}^{1/2} \frac{\sqrt{2\rho} L_{\beta_x}(v_R)}{[\partial (L_{\alpha_x} L_{\beta_y} - L_{\alpha_y} L_{\beta_x}) / \partial v]_{v=v_R}},$$

$$\alpha, \beta = 1, 2; \quad \alpha \neq \beta \quad (21)$$

— константа, имеющая, вообще говоря, значение порядка единицы (\hat{e} — тензор упругих модулей подложки). Из (20) видно, что $|S_a| \ll 1$ при $|v - v_R| \gg v_f$; однако если $\theta = \theta_R$, т. е. $v = v_R$, то $|S_a| \sim 1$. Для плоскости падения, отклоненной на угол $\Delta\varphi$ от симметричной ориентации, коэффициенты S_a при $|\theta - \theta| \ll 1$ могут быть записаны через переменные $k_x = \omega/v$, $\Delta\varphi$ в виде

$$S_a(k_x, \Delta\varphi) \approx M_a \left(\frac{\rho_f v_f}{\rho v_R} \right) \frac{k_R}{k_x - k_l - i(k'_l + k'_{lf})}. \quad (22)$$

Согласно (22), максимум амплитуды поверхностной волны, реализующийся при $k_x \approx k_l(\Delta\varphi)$, убывает с ростом $|\Delta\varphi|$ (рис. 2, в).

Отметим, что, как известно [7, 8], амплитуда поверхностной волны, возбуждаемой при резонансном отражении вблизи ветви оттекающих волн на свободной поверхности кристалла, может многократно превосходить амплитуду падающей волны. В отличие от случая свободной границы в условиях, обсуждаемых в настоящей работе, величина $|S_a|$ принципиально ограничена значениями порядка единицы в силу требования непрерывности нормальных компонент упругих смещений на границе раздела. В то же время, если оттекающая волна на границе раздела двух анизотропных сред содержит поверхностные моды в обеих средах, то при резонансном отражении — преломлении указанные ограничения на величину $|S_a|$ теряют свою универсальность и коэффициент $|S_a|$ в принципе может быть большим (см. [9]). Заметим также, что в случае $|S_a| \sim 1$ потоки энергии в поверхностной волне P_a могут многократно превосходить поток энергии в падающей волне, поскольку при этом $|P_a|/|P_l| \sim (\rho v_R / \rho_f v_f)^{1/2}$.

2. Поперечно-изотропная подложка

Рассмотрим полубесконечную гексагональную среду, содержащую ось симметрии 6 в плоскости границы. Допустим, что упругие модули кристалла $c_{\alpha\beta}$ удовлетворяют неравенствам

$$c_{44} < c_{66}; \quad [2 - (c_{44}/c_{66})]^2 < 4 [1 - (c_{44}/c_{66})]^{1/2} [1 - (c_{44}/c_{11})]^{1/2}. \quad (23)$$

При этом, согласно [10], на свободной границе в поперечно-изотропном направлении m существует решение для двухпарциальной рэлеевской волны, скорость v_R которой удовлетворяет условию $v^{(r)} < v_R < v^{(l)}$, где $v^{(r)} = (c_{66}/\rho)^{1/2}$ и $v^{(l)} = (c_{44}/\rho)^{1/2}$ — скорости поперечных объемных волн, распространяющихся вдоль m и поляризованных соответственно в сагиттальной плоскости $\{m, n\}$ и перпендикулярно к ней (скорость продольной волны вдоль m : $v^{(l)} = (c_{11}/\rho)^{1/2}$). При добавлении жидкости и отклонении сагиттальной плоскости на малый угол $\Delta\varphi$ относительно поперечно-изотропного направления m данное рэлеевское волновое решение порождает решение для волны с двойным оттеканием — в жидкость и в подложку, что в свою очередь обуславливает резонанс отражения — преломления, обсуждавшийся в предыдущем разделе. Используя результаты работ [8, 10], получаем применительно к случаю гексагональной подложки выражения для констант λ , v , η , M_a (см. (16), (12), (17), (21))

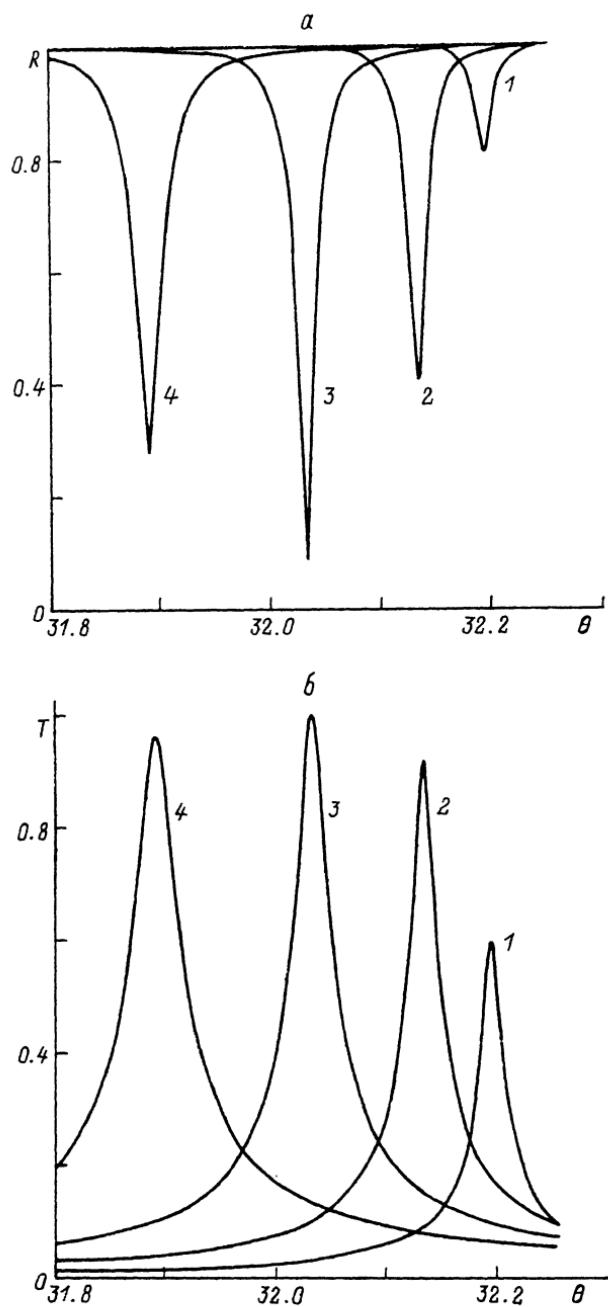


Рис. 2. Абсолютные значения коэффициентов отражения $|R|$ (а), прохождения $|T|$ (б) и возбуждения поверхностных волн $|S_{1.21}|$ (в) на границе жидккий азот — $\text{Pb}_5(\text{SiO}_4)(\text{VO}_4)_2$.
 $\Delta\varphi = 6$ (1), 12 (2), 18 (3), 24° (4). Расчетные параметры приведены в таблице. На рис. 2, в $|M_1| = 0.68$, $|M_2| = 0.27$.

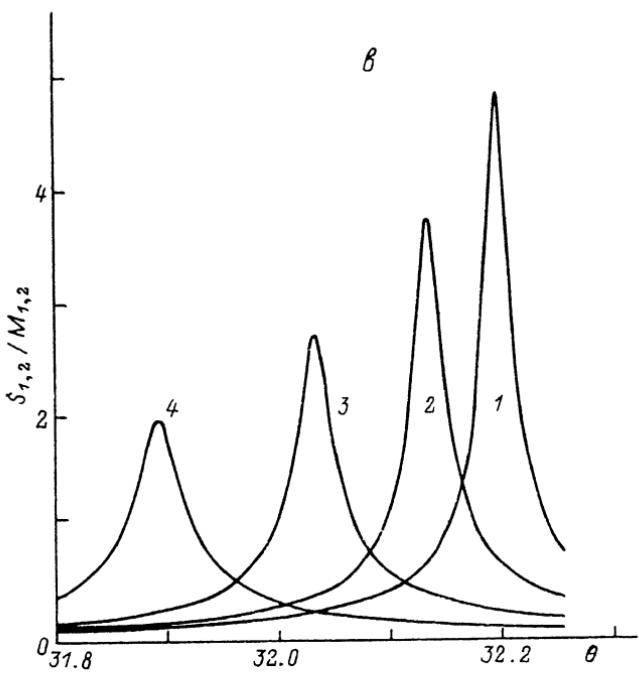


Рис. 2 (продолжение).

$$\lambda = \left[2 - \left(\frac{v_R}{v^{(r)}} \right)^2 \right] \left\{ \frac{c_{44}}{c_{66}} \tau (1 + \tau - \alpha) + \left[2 - \left(\frac{v_R}{v^{(r)}} \right)^2 \right] \times \right. \\ \left. \times (\delta_2 + \delta_3 - \rho_2 - \rho_3) \right\}, \quad (24)$$

$$v = \frac{(v_R / v^{(r)})^4}{v_R (\partial f / \partial v)_{v=v_R}} \left[\frac{1 - (v_R / v^{(r)})^2}{1 - (v_r / v_R)^2} \right]^{1/2}, \quad (25)$$

$$\eta = \frac{(1 + \tau - \alpha)^2}{v_R (\partial f / \partial v)_{v=v_R}} \frac{c_{44}}{c_{66}} \left(\frac{v_R}{v^{(r)}} \right)^2 \left[\frac{1 - (v_R / v^{(r)})^2}{(v_R / v^{(r)})^2 - 1} \right]^{1/2}, \quad (26)$$

$$M_1 = \frac{4v_R^2 [1 - (v_R / v^{(r)})^2]^{1/2}}{[v^{(r)}]^3 (\partial f / \partial v)_{v=v_R}}, \quad M_2 = \frac{2iv_R [2 - (v_R / v^{(r)})^2]}{v^{(r)} [v^{(r)}]^2 (\partial f / \partial v)_{v=v_R}}, \quad (27)$$

где

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\nu^{(r)}}{\nu_R} \begin{pmatrix} i [1 - (\nu_R / \nu^{(r)})^2]^{1/2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{\nu^{(l)}}{\nu_R} \begin{pmatrix} 1 \\ -i [1 - (\nu_R / \nu^{(l)})^2]^{1/2} \end{pmatrix},$$

$$f(v) = \left[2 - \left(\frac{v}{\nu^{(r)}} \right)^2 \right]^2 - 4 \left[1 - \left(\frac{v}{\nu^{(l)}} \right)^2 \right]^{1/2} \left[1 - \left(\frac{v}{\nu^{(r)}} \right)^2 \right]^{1/2},$$

$$\tau = (c_{44} + c_{13})/(c_{11} - c_{44}), \quad \alpha = 2\tau (\nu^{(r)} / \nu_R)^2,$$

$$\delta_2 = -\lambda^- - \frac{2 - (c_{44} / c_{66})}{2 - (\nu_R / \nu^{(r)})^2}, \quad \rho_2 = \lambda^+ - 1/2,$$

$$\delta_3 = -\delta^- - \frac{2 - (\tau + 1) (c_{44} / c_{66})}{2 - (\nu_R / \nu^{(r)})^2}, \quad \rho_3 = \delta^+ - 1/2,$$

$$\lambda^\pm = \frac{1}{4} \left[\pm 2 \left(\frac{\nu^{(r)}}{\nu_R} \right)^2 - \frac{1 - (c_{44} / c_{66})}{1 - (\nu_R / \nu^{(r)})^2} \right],$$

$$\delta^\pm = \frac{1}{4} (1 - \tau^2) \left[\pm 2 \left(\frac{\nu^{(l)}}{\nu_R} \right)^2 - \frac{1 - (c_{44} / c_{11})}{1 - (\nu_R / \nu^{(l)})^2} \right].$$

(28)

Проведенные численные расчеты (см. таблицу) выявили следующую особенность: для всех рассмотренных нами гексагональных сред в указанной геометрии константа η обладала численной малостью³ (т. е. амплитуда оттекающей в подложку парциальной моды псевдоповерхностной волны, пропорциональная величине $k'_1 / k_R = \eta (\Delta\varphi)^2$, имела дополнительную малость). При этом для большинства гексагональных кристаллов значение η получалось $< 10^{-2}$. В таком случае даже при выборе в качестве второй среды жидкого азота, обеспечивающего меньшие значения параметра $k'_{1f} / k_R = \nu (\rho v_f / \rho v_R)$ по сравнению с «обычными» жидкостями, для $(\Delta\varphi)^2 \ll 1$ оказывается выполненным условие $k'_1 \ll k'_{1f}$. Как следует из результатов предыдущего раздела (см. выражения (15), (19), (22)), это условие не сказывается на эффективности возбуждения поверхностного волнового поля, однако негативно влияет на эффективность трансформации отраженной волны в преломленную⁴ ($|T| = 1$ при $k'_1 = k'_{1f}$). С этой точки зрения наиболее удачным гексагональным кристаллом среди рассмотренных нами оказался силикованадат свинца, для которого $\eta \approx 0,1$ и $k'_1 = k'_{1f}$ при $\Delta\varphi \approx 18.2^\circ$ (рис. 2). В то же время при использовании жидкого гелия для любых гексагональных подложек полное прохождение звука, обусловленное равенством

³ Обычно это связано с малостью коэффициента $(1 + \tau - \alpha)^2$, возникающей за счет того, что $c_{13} \approx c_{12}$, $\rho v_R^2 \approx c_{44}$, $c_{66} - c_{44} \ll (c_{11} - c_{44})$. Заметим также, что величина η оказывается очень чувствительной к малым изменениям значений упругих модулей.

⁴ Заметим, что в ходе численных исследований, проведенных в работе [4], также не удалось обнаружить глубокого минимума коэффициента отражения в тех случаях, когда рассматривались подложки гексагональной симметрии. Однако требуется проведение дополнительного исследования для ответа на вопрос, с чем это связано: с обсуждаемой здесь численной малостью параметра η или же с тем, что в [4] рассматривалась иная геометрия задачи (например, не было обеспечено условие близости тангенциальной проекции волнового вектора падающей волны к волновому вектору «быстрой» рэлеевской волны в подложке $k_R = \omega / v_R$, где $v_R > v_L$; рис. 1).

Численные значения параметров, используемых при расчете резонансного отражения—преломления для гексагональных подложек, граничащих с жидким азотом ($\rho_f = 0.81 \cdot 10^3$ кг/м³, $v_f = 942$ м/с) и с жидким гелием ($\rho_f = 0.12 \cdot 10^3$ кг/м³, $v_f = 220$ м/с)

Подложка	v_R , м/с	λ	η	ν		k_{if}/k_R	
				азот	гелий	азот	гелий
Pb ₅ (SiO ₄) ₂ (VO ₄) ₂	[11]	1767	-0.05	$1.1 \cdot 10^{-1}$	0.19	0.16	$1.1 \cdot 10^{-2}$
Pb ₅ (GeO ₄) ₂ (VO ₄) ₂	[12]	1712	0.25	$2.2 \cdot 10^{-2}$	0.19	0.16	$1.2 \cdot 10^{-2}$
GaSe	[13]	2460	1.32	$1.7 \cdot 10^{-2}$	0.17	0.16	$1.1 \cdot 10^{-2}$
InSe	[14]	2330	1.41	$9.2 \cdot 10^{-3}$	0.16	0.15	$9.4 \cdot 10^{-3}$
Bi ₂ Sr ₂ CaCu ₂ O _{8+δ}	[15]	1773	0.97	$5.2 \cdot 10^{-3}$	0.15	0.12	$9.6 \cdot 10^{-3}$
CeF ₃	[16]	2546	0.68	$4.2 \cdot 10^{-3}$	0.15	0.14	$7.2 \cdot 10^{-3}$

Примечание. В первом столбце указана литература, из которой взяты данные о материальных константах соответствующих сред.

$k'_{\perp} = k'_{\parallel f}$, реализуется для резонансного угла $\theta = \theta_0$, при отклонении плоскости от поперечно-изотропной ориентации на несколько градусов ($|\Delta\varphi| < 10^\circ$; см. таблицу).

3. Монокроматический пучок

Получение аналитического представления для угловых зависимостей коэффициента отражения и прохождения позволяет рассмотреть обсуждаемую задачу отражения применительно к ограниченному акустическому пучку. Пусть форма монокроматического пучка, падающего из жидкости на подложку и имеющего «средний» волновой вектор k_i , описывается гауссовым распределением: $|u_i(x_i)| = C |\mathcal{A}_i| \exp(-X_i^2)$, где C — размерный амплитудный множитель; \mathcal{A}_i — вектор поляризации продольной плоской волны, распространяющейся в жидкости вдоль k_i , причем его y -компонентна нормирована, как и прежде, условием $2\mathcal{A}_{iy}\mathcal{L}_i = 1$; $X_i = x_i/w_i$; w_i — полуширина падающего пучка (рис. 3). При этом, как обычно, будем полагать выполненным условия $k_R w_i \gg 1$, $k_R w_i (v_R - v_L)/v_R \gg 1$ (последнее условие позволяет избежать сложностей, возникающих при разложении волновых параметров вблизи точки $v = v_L$). Следуя стандартной процедуре

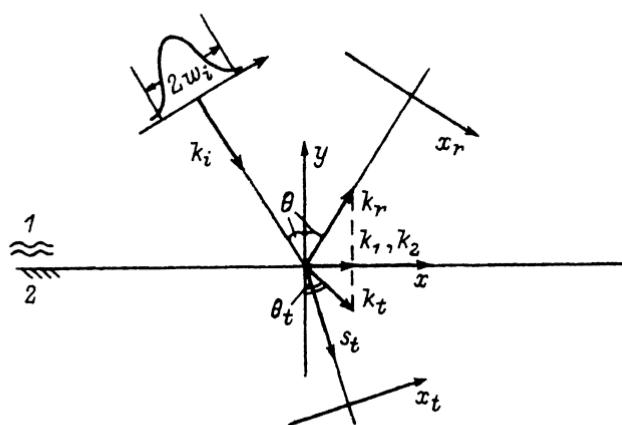


Рис. 3. Геометрия задачи отражения—преломления для пучков.

s_t — «средняя» групповая скорость преломленного пучка (групповая скорость плоской волны с волновым вектором k_t). 1 — жидкость, 2 — кристалл.

(см. [1, 2, 7]) и используя выражения (15), (19), (22), можно найти распределения амплитуд $|u_r|$, $|u_t|$ соответственно в отраженном и преломленном пучках, а также суммарную амплитуду $|u_1 + u_2|$ двух локализованных на поверхности подложки волновых мод, возникающих при падении пучка. Получаем

$$|u_r(X_r)| = C(1 - 2\sqrt{\pi}x_f e^{x^2 - 2yX_r}) \operatorname{erfc}(y - X_r), \quad (29)$$

$$|u_t(X_t)| = C_t(\rho_f v_f / \rho v_R)^{1/2} (x_f x)^{1/2} e^{x^2 - 2yX_t} \operatorname{erfc}(y - X_t), \quad (30)$$

$$|u_1 + u_2|_{y=0} = C_s x_f e^{x^2 - 2yX} \operatorname{erfc}(y - X). \quad (31)$$

Здесь

$$\begin{aligned} x_f &= k'_{ff} w/2, \quad x = k'_{f} w/2, \quad w = w_i / \cos \theta = w_r / \cos \theta = w_t / \cos \theta_t, \\ X_r &= x_r / w_r, \quad X_t = x_t / w_t, \quad X = x/w, \quad \gamma = x + x_f + i\mu, \quad \mu = (k_t - k_{tx}) w/2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_t &= 2C \sqrt{\pi \rho} v_R (1 - v_f^2 / v_R^2)^{1/4} |c_{45} + c_{44} p_t(v_R)|^{1/2}, \quad C_s = C |M_1 e_1 + \\ &\quad + M_2 e_2| \sqrt{\pi} / 2\nu, \end{aligned} \quad (32)$$

e_α ($|e_\alpha| = 1$, $\alpha = 1, 2$) — комплексные орты поляризации локализованных плоских волн, удовлетворяющих условию: волновые векторы k_1 , k_2 ($k_{1,2}n = 0$) равны тангенциальным проекциям «средних» волновых векторов падающего, отраженного и преломленного пучков k_i , k_r и k_t (рис. 3); коэффициенты C_t/C , C_s/C , вообще говоря, имеют значения порядка единицы.

Согласно (29)–(30), свойства отраженного и преломленного пучков, а также приповерхностного волнового поля в подложке регулируются параметром $\mu = -\operatorname{Im}(\gamma)$, характеризующим точность попадания в резонанс, а также параметрами $x_f = k_R w \rho_f v_f / 2\rho v_R$, $x = k_R \omega \eta (\Delta\varphi)^2 / 2$, характеризующими соотношение между шириной пространственного спектра пучка $\sim (k_R w)^{-1} \ll 1$ и малыми величинами $\rho_f v_f / \rho v_R$ и $(\Delta\varphi)^2$. При этом параметры μ , x_f , x , вообще говоря, могут принимать как малые, так и большие значения.

Обсудим форму распределения амплитуды в отраженном пучке (рис. 4, a). Для симметричной ориентации плоскости падения ($\Delta\varphi = 0$, т. е. $x = 0$ и $u_f \equiv 0$) имеет место «классическое» шаховское незеркальное отражение. Реализующееся при этом волновое поле подробно исследовалось для различных значений параметров x , μ в работах [2, 7].⁵ Рассмотрим теперь значения $x \neq 0$. Допустим, что $x_f < 1$ и $|\mu| \ll 1$. При отклонении $\Delta\varphi$, малом настолько, что $|y| = [(x_f + x)^2 + \mu^2]^{1/2} \ll 1$, волновое поле в отраженном пучке имеет два максимума, разделенных минимумом, обращающимся в нуль при $\mu = 0$.

$$(X_r)_{\max} \approx -2x_f [1 - \sqrt{\pi} (x_f + x)], \quad |u_r|_{\max} / C \approx 1 - 2\sqrt{\pi} x_f, \quad (33)$$

$$(X_r)_{\min} \approx [\ln(1/4\sqrt{\pi}x_f)]^{1/2} + x_f + x, \quad |u_r|_{\min} / C \approx 8\sqrt{\pi}x_f\mu \times$$

⁵ Формула (29) совпадает с выражением, полученным в [7] для незеркального отражения от свободной поверхности кристалла, если в [7] поменять x на x_f , а в (29) положить $x = 0$.

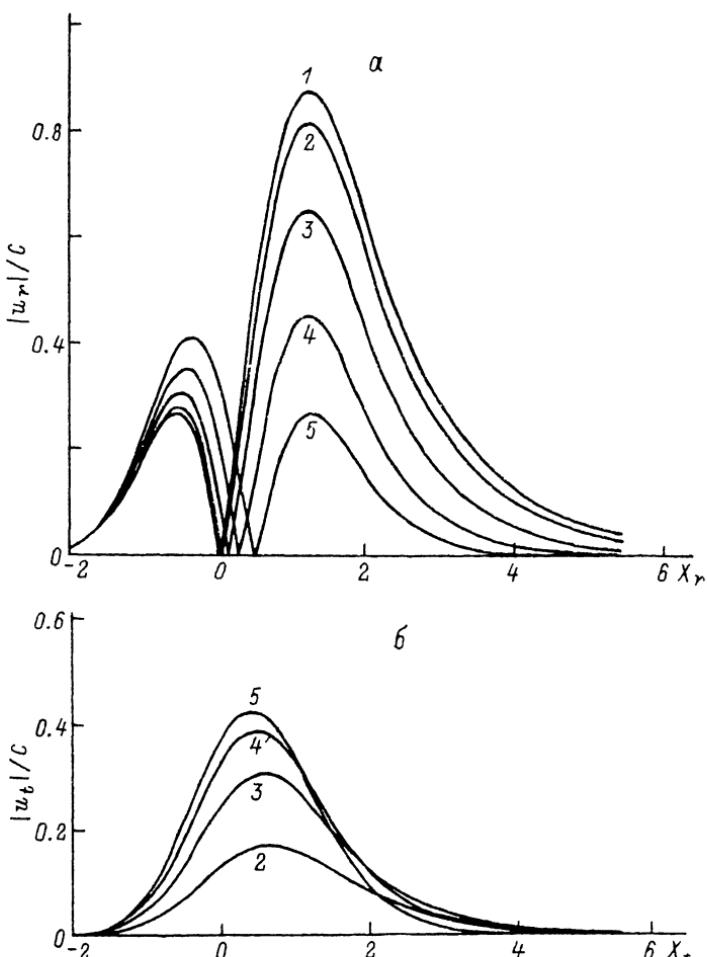


Рис. 4. Распределение амплитуды в отраженном (α) и преломленном (β) пучках для границы жидккий азот — Pb₅(SiO₄)₂(VO₄)₂ при $\omega = 50$ МГц, $w = 2.5$ мм, $\Delta\varphi = 0$ (1), 5 (2), 10 (3), 15 (4), 20° (5).

$$\times [\ln(1/4\sqrt{\pi}x_f)]^{1/2}, \quad (34)$$

$$(X_r)_{\max 2} \approx \left\{ \ln [\beta_0 / 4\sqrt{\pi}x_f(x_f + x)] \right\}^{1/2} + x_f + x, \quad |u_r|_{\max 2}/C \approx 4\sqrt{\pi}x_f, \quad (35)$$

где β_0 — подгоночный параметр порядка величины. Если при возрастании отклонения плоскости падения (в рамках условия $(\Delta\varphi)^2 \ll 1$) параметр x принимает значения $x \gg 1 \gg x_f$, то первый максимум исчезает, а второй возрастает, причем его боковое смещение становится малым отрицательным

$$(X_r)_{\max 2} \approx x_f / (x_f^2 - x^2), \quad |u_r|_{\max 2}/C \approx [(x - x_f)/(x + x_f)]. \quad (36)$$

Пусть $x_f \gg 1$, $|x| \gg 1$. При $(\Delta\varphi)^2$, малом настолько, что $x \ll 1$, первый максимум расположен вблизи минимума

$$(X_r)_{\max 1} \approx (X_r)_{\min} \approx x - x_f \quad (37)$$

и имеет малую величину порядка x_f^{-2} . Второй максимум описывается выражениями (36). Когда с ростом $|\Delta\varphi|$ реализуется условие $x_f \approx x \gg 1$, положение минимума (равного нулю при $\mu = 0$) по-прежнему описывается формулой (37), а точки максимумов занимают примерно симметричное положение относительно точки $X_r = 0$

$$(X_r)_{\max 1} \approx - (X_r)_{\max 2} \approx 1/\sqrt{2}, \quad (38)$$

т. е. боковые смещения максимумов порядка ширины пучка w_r ; правда, величина максимумов амплитуды невелика

$$|u_r|_{\max 1}/C \approx |u_r|_{\max 2}/C \approx 1/\sqrt{2e} (x_f + x). \quad (39)$$

Если при дальнейшем возрастании отклонения $|\Delta\varphi|$ (остающегося при этом малым настолько, что $(\Delta\varphi)^2 \ll 1$) выполняется условие $x \gg x_f \gg 1$, то для экстремумов распределения амплитуды $|u_r|$ вновь выполняются формулы (36), (37).

При достаточно большой величине параметра $|\mu|$, характеризующего отличие угла падения пучка θ от резонансного значения θ_f , волновое поле в отраженном пучке имеет один максимум (второй) с малым боковым смещением. Если $|\mu| > x_f + x$, то это распределение амплитуды близко к гауссовскому с максимумом $|u_r|_{\max 2}/C \approx 1$ в точке $(X_r)_{\max 2} \approx x_f/\mu^2$.

Рассмотрим теперь волновое поле в преломленном пучке (рис. 4, 6). Зависимость $|u_r(X_r)|$ всегда имеет единственный максимум. При $|\gamma| = [(x_f + x^2 + \mu^2)^{1/2}] \ll 1$ характеристики максимума имеют вид

$$(X_r)_{\max} \approx \left\{ \ln [\tilde{\beta}_0 / 2\sqrt{\pi} (x_f + x)] \right\}^{1/2} + x_f + x,$$

$$|u_r|_{\max}/C_r \approx 2(\rho_r v_r / \rho v_R)^{1/2} (x_f x)^{1/2} \quad (40)$$

($\tilde{\beta}_0$ — подгоночный параметр порядка единицы), т. е. прошедший пучок при малой интенсивности имеет большой боковой сдвиг порядка ширины пучка w_r . Для $|\gamma| \gg 1$ распределение $|u_r(X_r)|$ близко к гауссовскому, при этом

$$(X_r)_{\max} \approx (x_f + x)/2 [(x_f + x)^2 + \mu^2],$$

$$|u_r|_{\max}/C_r \approx (\rho_r v_r / \rho v_R)^{1/2} (x_f x)^{1/2} / \sqrt{\pi} [(x_f + x)^2 + \mu^2]^{1/2}. \quad (41)$$

Эффект трансформации отраженного пучка в преломленный наглядно характеризует поведение величины I_r , равной отношению полной интенсивности отраженного пучка к полной интенсивности падающего (без учета интерференционных членов; см. [2, 17])

$$I_r \equiv \left(\int_{-\infty}^{\infty} |u_r(X_r)|^2 dX_r \right) / \left(\int_{-\infty}^{\infty} |u_r(X_r)|^2 dX_r \right) = 1 -$$

$$- \frac{4\sqrt{2\pi} x_f x}{x_f + x} \operatorname{Re} [e^{2\gamma^2} \operatorname{erfc}(\sqrt{2}\gamma)]. \quad (42)$$

В симметричной ориентации ($\Delta\varphi = 0, x = 0$) $I_r = 1$. При условии $|\gamma| \ll 1$ получаем

$$I_r \approx 1 - \frac{4\sqrt{2\pi} x_f x}{x_f + x}, \quad (43)$$

т. е. в этом случае при отклонении плоскости падения от симметричной ориентации (с ростом параметра x) величина I_r , равнявшаяся единице при $\Delta\varphi = 0$, уменьшается незначительно. Если $|\gamma| \gg 1$, то

$$I_r \approx 1 - \frac{4x_f x}{(x_f + x)^2 + \mu^2} \left\{ 1 - \frac{(x_f + x)^2 - 3\mu^2}{2\sqrt{2} [(x_f + x)^2 + \mu^2]^2} \right\}. \quad (44)$$

В условиях точного резонанса ($\mu = 0$) величина I_r принимает минимальное значение для $x_f \approx x \gg 1$

$$I_r \approx 1/8\sqrt{2} x_f, \quad (45)$$

т. е. пучок при этом почти полностью проходит из жидкости в подложку. Очевидно, что такое поведение пучков качественно объясняется проанализированными в разделе 1 свойствами коэффициентов отражения и прохождения плоских волн вблизи ветви оттекающих волновых решений. Действительно, при $x, x_f \gg 1$ пространственная ширина спектра пучка $\sim (k_R w)^{-1}$ оказывается много меньше, чем резонансная область $[(k_x - k_z)/k_z] \sim (\Delta\varphi)^2, \rho_r v_r / \rho v_R$, т. е. «все» плоские волны, которые вносят основной вклад в волновое поле, испытывают резонанс. В свою очередь условие $x_f \approx x$, т. е. $k_{z,k} \approx k_z$, обеспечивает, согласно (15), (19), резкий минимум коэффициента отражения плоских волн R и соответственно резкий максимум коэффициента прохождения T в указанной резонансной области.

В случае, представленном на рис. 4, $\mu = 0$, а параметры x, x_f при $\omega = 50$ МГц, $w = 2.5$ мм равны: $x/(\Delta\varphi)^2 \approx 0.0012$ (град) $^{-2}$, $x_f \approx 0.40$, т. е. выбрана «промежуточная» ситуация, когда значение x_f по порядку величины близко к единице. Видно, что распределение амплитуды отраженного пучка имеет двугорбую форму. Для $\Delta\varphi = 20^\circ$ имеем $x \approx x_f$, при этом максимумы амплитуд отраженного и преломленного пучков на рис. 4 оказываются одного порядка. При этом величина I_r , характеризующая эффективность трансформации падающего пучка в преломленный,⁶ имеет значение ≈ 0.8 .

Рассмотрим интенсивность $|u_s|$ волнового поля в подложке вблизи поверхности. Поскольку, согласно (30), (31), всегда $|u_1 + u_2| \gg |u_t|$ при $|\Delta\varphi| \ll 1$ и коэффициентах $C_r/C_s, (\eta/\chi)^{1/2}$, по порядку величины не превышающих единицы, то $|u_s| \approx |u_1 + u_2|$. Выражение для $|u_1 + u_2|$ отличается от $|u_t|$ лишь множителем, не зависящим от координаты, поэтому координата X_{max} максимума интенсивности $|u_s|$ задается формулами (40) или (41), а соответствующее значение $|u_s|_{max}$ равно

⁶ Легко видеть, что величину I_r можно также записать в виде отношения нормальных компонент средних потоков энергии в падающем и отраженном пучках: $I_r = \langle P_{nr} \rangle / \langle P_{nt} \rangle$, где $\langle P_{nr} \rangle + \langle P_{nt} \rangle = \langle P_{nt} \rangle$, $\langle \dots \rangle \equiv \int_{-\infty}^{\infty} dX$.

$$|u_s|_{\max} / C_s \approx \begin{cases} 2x_f & \text{при } |\gamma| \gg 1, \\ x_f / \sqrt{\pi} [(x_f + x)^2 + \mu^2]^{1/2} & \text{при } |\gamma| \gg 1. \end{cases} \quad (46)$$

Согласно (46), $|u_s|_{\max} / C_s \sim 1$ при $x_f \gg 1, x_f \gg x, |\mu|$. При уходе из резонансных условий, т. е. при x или $|\mu| \gg 1, x_f$, интенсивность поверхностного волнового поля падает.

4. Обсуждение результатов

В настоящей работе исследован эффект переключения полного отражения звука в полное прохождение на границе жидкость—подложка при малой разориентации плоскости падения относительно плоскости симметрии упругих свойств подложки, причем звук может падать на границу раздела как из жидкости, так и из подложки. Этот эффект обусловлен резонансом с псевдоповерхностной собственной модой, характеризующейся двойным оттеканием (в жидкость и в подложку) и порождаемой «быстрым» рэлеевским волновым решением ($v_R > v_L$; рис. 1) для свободной границы подложки. Как обычно, резонанс с оттекающей модой вызывает нарастание амплитуды поверхностного волнового поля в подложке. Проанализирована критическая зависимость данного явления от величины малого параметра $\rho_t v_t / \rho v_R$, от угла падения и ориентации плоскости падения, а также от частоты и ширины падающего пучка.

Отметим, что обсуждавшиеся в работе условия (в частности, плоскость падения расположена вблизи упругой симметрии подложки, а возможные значения угла падения заведомо ограничены неравенством $v_L < v < v_L$; рис. 1) обеспечивают проявление резонансной трансформации отраженной волны в преломленную в наиболее яркой форме, когда при малой вариации параметров полное отражение сменяется полным прохождением. В принципе резкие изменения коэффициентов отражения и преломления на границе жидкость—подложка могут происходить в окрестности любых ветвей оттекающих волновых решений, существовавших на свободной поверхности подложки в отсутствие жидкости — в том числе и таких, существование которых не связано с выполнением указанных выше условий (см. примеры в [3, 4]). Рассмотрим более общий случай, когда тангенциальная проекция волнового вектора k_x оказывается близка к действительной части волнового вектора $k_i + ik'_i$ произвольной оттекающей волны, удовлетворявшей в отсутствие жидкости условию свободной поверхности подложки (k_i и k'_i — функции ориентации φ сагиттальной плоскости, причем $0 < k'_i / k_i \ll 1, v_L < v_i = \omega / k_i < v_L, v_t$). Исходя из соотношения (13) и используя результаты работы [8], можно получить следующее приближенное выражение для коэффициента отражения:

$$R(k_x, \varphi) \approx i \frac{k_x - k_{i1} - i(k'_i - k'_{i1})}{k_x - k_{i2} - i(k'_i + k'_{i2})}, \quad (47)$$

где $k_{i1} = k_i - \beta \rho_t v_t / \rho v_i, k_{i2} = k_i + \beta \rho_t v_t / \rho v_i, k'_{i1} / k_i = \tilde{\nu} \rho_t v_t / \rho v_i; \beta, \tilde{\nu}$ — некоторые константы, причем $\tilde{\nu} > 0$. Заметим, что в случае существования на ветви оттекающих волн $k_i(\varphi) + k'_i(\varphi)$ «чистой» точки φ_0 , в которой $k'_i(\varphi_0) = 0$, зависимость $k'_i(\varphi) \sim (\Delta\varphi)^2$ при малых $\Delta\varphi \equiv (\varphi - \varphi_0)$ справедлива для любой анизотропии [8]. Из (47) видно, что при достаточно малых значениях параметра $\rho_t v_t / \rho v_i$ зависимость коэффициента отражения от угла падения для определенных ориентаций φ плоскости падения имеет резкий минимум; в частности, величина R в точке минимума $k_x = k_i$ обращается в нуль, если $k'_i = k'_{i1}$.

При этом ясно, что, вообще говоря, это условие вполне может выполняться для «обычных» жидкостей (т. е. не только для жидкого азота и жидкого гелия, рассматривавшихся в настоящей работе при численных расчетах).

Резонансные эффекты аналогичного типа могут возникать, конечно, и при отражении от границы раздела твердых тел. Теория резонансного отражения для пьезоэлектрических биокристаллов с произвольной анизотропией развита в [9], а примеры эффекта трансформации полного отражения в полное прохождение рассмотрены в [18, 19] соответственно на границе гексагональных пьезоэлектриков, жестко связанных или разделенных щелью, и на границе между 180°-сегнетоэлектрическими доменами.

Авторы признательны С. В. Кара-Мурза за полезное обсуждение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рассмотрим границу раздела жидкость—кристалл и допустим, что сагиттальная плоскость $\{m, n\}$ совпадает с плоскостью симметрии подложки или ортогональна оси симметрии четного порядка, причем внешняя полость рефракции в подложке отвечает горизонтально поляризованной моде (рис. 1). Тогда в силу «отщепления» этой моды локализованная на границе волна типа волны Стоунли поляризована в сагиттальной плоскости и является трехпарциальной

$$u = e^{ik_x(x-vt)} \begin{cases} b_0 A_0 e^{ik_x p_0 y}, & y > 0, \\ \sum_{\alpha=1}^2 b_\alpha A_\alpha e^{ik_x p_\alpha y}, & y < 0, \end{cases} \quad (48)$$

где $p_0 = i(1 - v^2/v_f^2)^{1/2}$, $\operatorname{Im}(p_\alpha) < 0$. Скорость данной волны $v < v_f$, v_L (рис. 1) определяется дисперсионным уравнением

$$Q(v) \equiv [\tilde{\xi}_0 \tilde{\xi}_1 \tilde{\xi}_2] = 0, \quad (49)$$

вытекающим из граничных условий

$$b_0 \tilde{\xi}_0 = \sum_{\alpha=1}^2 b_\alpha \tilde{\xi}_\alpha. \quad (50)$$

где в соответствии с (7)

$$\tilde{\xi}_0 = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_{0y} \\ 0 \\ \mathcal{L}_0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\xi}_\alpha = \begin{pmatrix} A_{\alpha y} \\ L_{\alpha x} \\ L_{\alpha y} \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2. \quad (51)$$

Квадратные скобки в (49) обозначают детерминант (3×3) -матрицы, которая составлена из компонент векторов, заключенных в эти скобки. Параметры \mathcal{A}_{0y} , \mathcal{L}_0 поверхности волновой моды в жидкости вычисляются по формуле (3), в которой величина p_i заменяется на p_0 .

Несмотря на то что векторы $\tilde{\xi}_0$, $\tilde{\xi}_\alpha$ являются комплексными, уравнение (49) при $v < v_f$, v_L сводится к одному действительному уравнению [20]. Это утверждение можно доказать следующим образом. Для параметров A_α , L_α волновых мод $\alpha = 1, 2$, распространяющихся в симметричной плоскости подложки и поляризованных в этой плоскости, известные соотношения полноты [6] с учетом

«отщепления» горизонтально поляризованной моды записываются при $v < v_L'$ в виде

$$\sum_{\alpha=1}^2 \begin{pmatrix} L_{\alpha x} \\ L_{\alpha y} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_{\alpha x} \\ L_{\alpha y} \end{pmatrix} + \text{к. с.} = 0, \quad \sum_{\alpha=1}^2 \begin{pmatrix} A_{\alpha x} \\ A_{\alpha y} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_{\alpha x} \\ A_{\alpha y} \end{pmatrix} + \text{к. с.} = 0,$$

$$\sum_{\alpha=1}^2 \begin{pmatrix} A_{\alpha x} \\ A_{\alpha y} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_{\alpha x} \\ L_{\alpha y} \end{pmatrix} + \text{к. с.} = 0, \quad (52)$$

где точка обозначает диадное произведение, к. с. — комплексно-сопряженные члены. Из (50), а также из выражений для величин \mathcal{A}_{0y} , \mathcal{L}_0 , входящих в определение вектора $\tilde{\xi}_0$ следует, что матрица $\hat{Z} \equiv \sum_{\alpha=1}^2 \tilde{\xi}_\alpha \cdot \tilde{\xi}_\alpha - \tilde{\xi}_0 \cdot \tilde{\xi}_0$ при $v < v_f$, v_L' удовлетворяет соотношению $\hat{Z} = -\hat{Z}^*$, т. е. $\operatorname{Re}(\hat{Z}) = 0$ и $\operatorname{Im}(\det \hat{Z}) = 0$. С другой стороны, легко видеть, что $Q^2(v) \equiv (Q' + iQ'')^2 = -\det \hat{Z}$, следовательно, $\operatorname{Im}[Q^2(v)] = 0$. Отсюда вытекает искомое утверждение, поскольку

$$\text{либо } Q'(v) \equiv 0,$$

$$\text{либо } Q''(v) \equiv 0. \quad (53)$$

Представим теперь величину $Q(v)$ с помощью соотношений (49), (51) в виде

$$Q(v) = \frac{1}{v(2\rho_f p_0)^{1/2}} [p_0 D_1 + (\rho_f / \rho) D_2], \quad (54)$$

где D_1 , D_2 — детерминанты (2×2) -матриц

$$D_1 = [\mathbf{l}_1 \mathbf{l}_2], \quad D_2 = \rho v^2 [\mathbf{g}_1 \mathbf{g}_2]; \quad \mathbf{l}_\alpha \equiv \begin{pmatrix} L_{\alpha x} \\ L_{\alpha y} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}_\alpha \equiv \begin{pmatrix} A_{\alpha x} \\ A_{\alpha y} \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2. \quad (55)$$

Заметим, что для $v < v_L'$ в соответствии с (52) выполняется равенство $\sum_{\alpha=1}^2 \mathbf{g}_\alpha \cdot \mathbf{g}_\alpha + \text{к. с.} = 0$. Используя тождество $[\mathbf{l}_1 \mathbf{l}_2]^2 = \det \left(\sum_{\alpha=1}^2 \mathbf{l}_\alpha \cdot \mathbf{l}_\alpha \right)$, $[\mathbf{g}_1 \mathbf{g}_2]^2 = \det \left(\sum_{\alpha=1}^2 \mathbf{g}_\alpha \cdot \mathbf{g}_\alpha \right)$, получаем

$$\operatorname{Re}[D_j^2(v)] = (D_j'^2 - D_j''^2) = 0, \quad j = 1, 2. \quad (56)$$

Учитывая свойство (53) и принимая во внимание, что для $v < v_f$ величина p_0 является чисто мнимой, получаем $D'_1 = D''_1$, $D'_2 = -D''_2$ при $Q' \equiv 0$; $D'_1 = -D''_1$, $D'_2 = D''_2$ при $Q'' \equiv 0$. Следовательно, для функций D_1 , D_2 справедливо следующее представление:

$$D_1(v) = e^{i\Psi} d_1(v), \quad D_2(v) = e^{i\Psi} i d_2(v), \quad (57)$$

где d_1 , d_2 — действительные функции, а Ψ — постоянная фаза (равная $\pm\pi/4$). Отсюда вытекает, что определенная соотношением (9) функция $F(v) = D_1/D_2$ является чисто мнимой.

Выражения (57) получены при условии $v < v_f$, v_L . Однако, согласно (53), функции D_1 , D_2 никак не зависят от параметров жидкости, контактирующей с твердым телом. Таким образом, $F(v)$ — чисто мнимая функция для любого значения скорости $v < v_L$ независимо от соотношения v и v_f .

Список литературы

- [1] Бреховских Л. М., Годин О. А. Акустика слоистых сред. М.: Наука, 1989.
- [2] Bertoni H. L., Tamir T. // J. Appl. Phys. 1973. V. 2. P. 157.
- [3] Atalar A. // J. Acoust. Soc. Am. 1983. V. 73. P. 435.
- [4] Arikant O., Telatar E., Atalar A. // J. Acoust. Soc. Am. 1989. V. 85. P. 1.
- [5] Qu J., Achenbach J. D., Roberts R. A. // IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 1989. V. 36. P. 280.
- [6] Stroh A. N. // J. Math. Phys. 1962. V. 41. P. 77.
- [7] Альшиц В. И., Даринский А. Н., Котовски Р. К., Шувалов А. Л. // Кристаллография. 1988. Т. 33. С. 541.
- [8] Alshits V. I., Lothe J. // Wave Motion. 1981. V. 3. P. 297.
- [9] Альшиц В. И., Даринский А. Н., Шувалов А. Л. // Кристаллография. 1992. Т. 37.
- [10] Лоте Е., Альшиц В. И. // Кристаллография. 1977. Т. 22. С. 906.
- [11] Волнянский М. Д., Гржегоржевский О. А. // Кристаллография. 1977. Т. 22. С. 406.
- [12] Волнянский М. Д., Гржегоржевский О. А. // ФТТ. 1976. Т. 18. № 3. С. 854.
- [13] Chiang T. C., Dumas J., Shen Y. R. // Solid State Commun. 1978. V. 28. P. 173.
- [14] Искусндер-Заде З. А., Фараджев В. Д., Агаев А. И. // ФТТ. 1977. Т. 19. № 3. С. 851.
- [15] Boekholt M., Harzer J. V., Hillebrands B., Cüntherodt G. // Physica C. 1991. V. 179. P. 101.
- [16] Hart S. // Phys. Stat. Sol. 1973. V. 17. P. K107.
- [17] Арапов А. В., Гончаров В. С., Яковкин И. Б. // Акуст. журн. 1986. Т. 32. С. 238.
- [18] Альшиц В. И., Даринский А. Н., Шувалов А. Л. // Материалы XI Всесоюзной акустической конференции. М., 1991. Секция В. С. 59.
- [19] Alshits V. I., Darinskii A. N., Shuvalov A. L. // Ferroelectrics. 1992 (in press).
- [20] Barnett D. M., Gavazza S. D., Lothe J. // Proc. Roy. Soc. Lond. 1988. V. 415. P. 389.

Институт кристаллографии РАН
Москва

Поступило в Редакцию
12 марта 1992 г.